



主要内容

- 1. 场效应管的结构、符号与工作原理
- 2. 场效应管的工作状态和特性曲线
- 3. 场效应管的基本特性
- 4. 场效应管的电路模型







场效应管,简称FET(Field Effect Transistor), 主要特点:

- (a) 输入电阻高,可达 $10^7 \sim 10^{15}\Omega$ 。
- (b) 起导电作用的是多数(一种)载流子,又称为单极型晶体管。
- (c) 体积小、重量轻、耗电省。
- (d) 噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强和制造工艺 简单。
- (e) 在大规模集成电路制造中得到了广泛的应用。

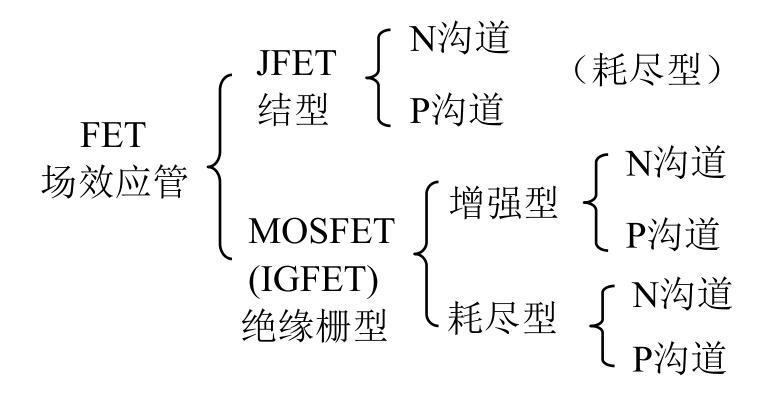




场效应管的类型



场效应管按结构可分为:结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET);按工作原理可分为增强型和耗尽型。





场效应管的电路符号



MOSFET符号

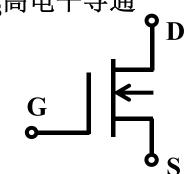
N沟道

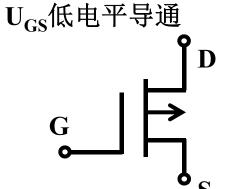
P沟道

UGS高电平导通



 U_{GS} =0时,有漏极电流,

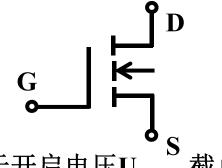


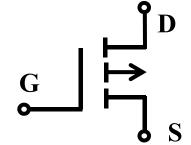


需要加负的夹断电压 $U_{GS(off)}$ 才能关闭,高于夹断电压 $U_{GS(off)}$ 则导通

增强型

 U_{GS} =0时,没有漏极电流,





而只在 $U_{GS}>0$ 时,能导通,低于开启电压 $U_{GS(th)}$ 截止



5-4-1场效应管结构、符号与工作原理

1.场效应管基本结构

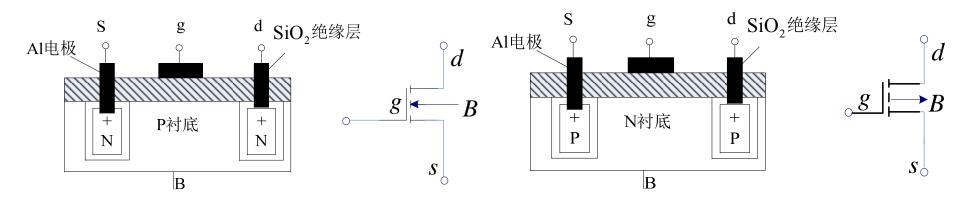


图5-4-1 N沟道绝缘栅型场效应管的 基本结构与电路符号

图5-4-2 P沟道绝缘栅型场效应管的基本结构与电路符号

场效应管与三极管的三个电极的对应关系:

栅极g--基极b 源极s--发射极e 漏极d--集电极c 夹在两个PN结中间的区域称为导电沟道(简称沟道)。 V_{GS}=0时是否存在导电沟道是增强型和耗尽型的基本区别。



例5-10



在Multisim中用IV分析仪测试理想绝缘栅型场效应管如图5-4-3所示,改变 V_{GS} ,观察电压 V_{DS} 与 i_D 之间的关系。

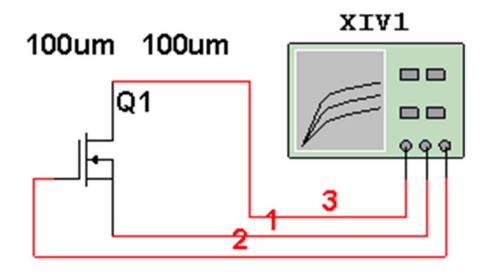


图5-4-3 场效应管观测电路



解:



X

1. Multisim中选择理想绝缘栅型场效应管,选择按图5-4-3连

仿真参数

源名称:V_ds

开始:

停止: 12

增量: 100

接好电路。

2. 设置IV分析仪的仿真参数,如右图所示:

3. 结果如下图所示,与三极管输出曲线相

似,VDS与iD之间也存在着非线性关系。

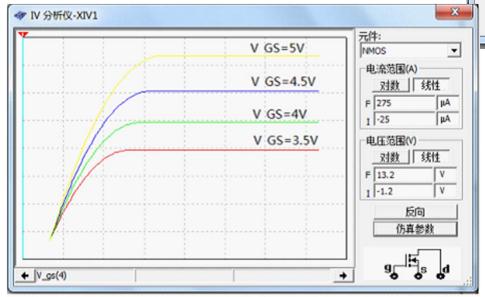


图5-4-5 MOS管的电流特性和输出特性



源名称:V_gs

开始: 3.5

停止: 5

步数: 4

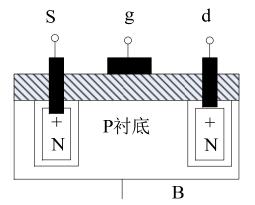
确定

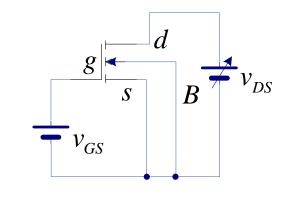
取消



以绝缘栅型场效应管的工作原理为例说明场效应管的工作原理。

利用栅源电压 v_{GS} 的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流 i_D 的大小。



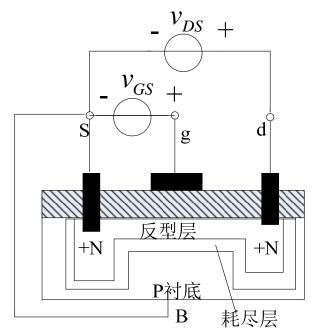


- 分析: 主要讨论 v_{GS} 对 i_{D} 的控制作用。
- (1)当 $\nu_{GS}=0$ 时,不论所加电压 ν_{DS} 的极性如何,其中总有一个 PN 结是反向偏置的,反向电阻很高,则漏极电流 $i_{D}\approx 0$ 。
- (2) 当栅源极之间加正向电压v_{GS}, 在v_{GS}的作用下,产生了垂直于衬底表面的电场, P型硅中少数载流子(自由电子)被吸到表面层填补空穴形成负离子的耗尽层。





(3) 当栅极与源极之间加正向电压 $V_{GS} \ge V_{GS(th)}$ 时,被吸到表面层中的自由电子较多,填补空穴后还有剩余,在表面层中形成一个N型层,通常称为反型层;它就是沟通源区和漏区的N型导电沟道。形成导电沟道后,在漏极电源 V_{DS} 的作用下,将产生漏极电流 i_{D}







(4) 形成反型层的导电沟道后, u_{GS} 正值愈高,导电沟道愈宽,即

改变 u_{GS} → 改变沟道宽度 \rightarrow 改变 i_D

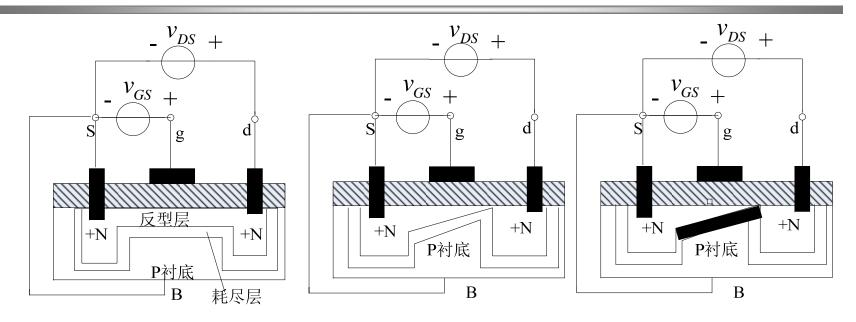
 $u_{GS}\uparrow\downarrow$ →沟道宽度 $\uparrow\downarrow$ → $i_{D}\uparrow\downarrow$

 $i_{\rm D} \approx 0$; 当 $u_{\rm GS} \geq U_{\rm T}$ 时,随 $u_{\rm GS}$ 变化 $i_{\rm D}$ 随之变化。达到

 u_{GS} 对 i_{D} 的控制,故称MOS管为电压控制元件。







当 v_{GS} 不变且大于形成反型层的最小电压值 $V_{GS(th)}$ 的情况下:

- 当 $v_{DS} < (v_{GS} V_{GS(th)})$ 时,导电沟道存在,处于导通状态由于半导体电阻的原因,形成了大小与 v_{DS} 成正比的电流 i_D
- 当加大 v_{DS} ,使 $v_{DS} = (v_{GS} V_{GS(th)})$ 时, MOS处于预夹断状态, 电流 i_D 不再随 v_{DS} 的增加而增加
- 当 $v_{DS} > (v_{GS} V_{GS(th)})$ 时, MOS管处于夹断状态, i_D 的值与预夹断时的值基本相同,不会随 v_{DS} 的增加而增加



5-4-2 场效应管的工作状态与特性曲线



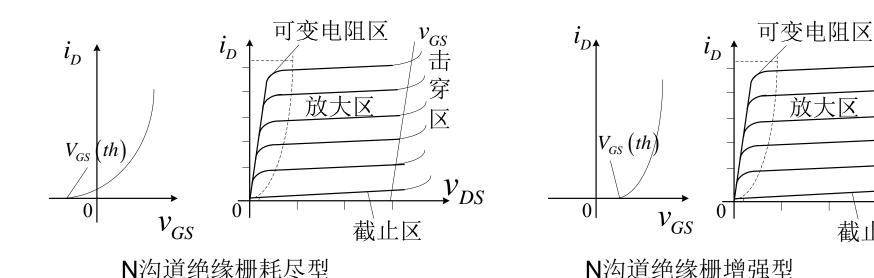
 v_{GS}

击

穿

X

截止区



在实际应用中,最常用的是共源极电路连接方式。场效应 管的共源极连接是把源极s作为公共端、栅极g作为输入端、 漏极d作为输出端。

场效应管输出特性有可变电阻区(也叫夹断区)、饱和区 (也叫放大区)、截止区和击穿区4个工作区





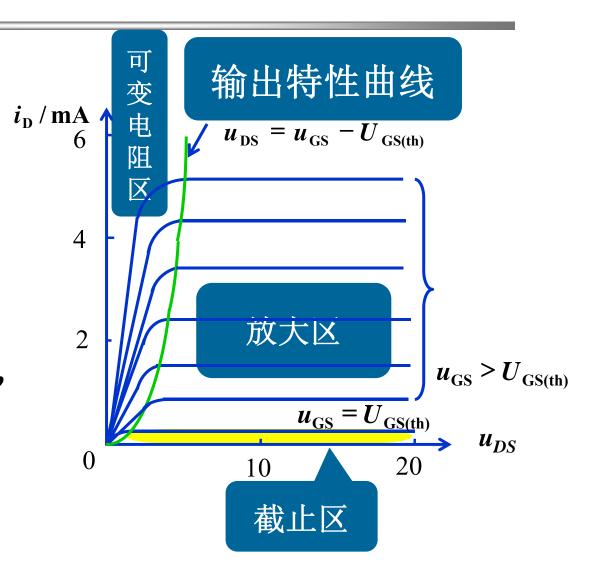
伏安特性与参数

输出特性

$$\left.i_{\mathrm{D}}=f\left(u_{\mathrm{DS}}\right)\right|_{u_{\mathrm{GS}}=\text{\mathbb{R}}}$$

跨导 gm: 当UDS一定时,

$$g_{m} = \frac{\partial i_{D}}{\partial u_{GS}}$$







场效应管的特点(与双极型晶体管比较)

●场效应管是一种电压控制器件,即通过 u_{GS} 来控制 i_{D_1} 控制参数:跨导 g_m ,较小;

相对应,双极型晶体管是一种电流控制器件,即通过 i_B 来控制 i_C ,控制参数: 放大倍数 β ,较大。

●场效应管栅极绝缘,输入端电流几乎为零,输入电阻非常高;

相对应,双极型晶体管的发射结始终处于正向偏置,有一定的输入电流,基极与发射极间的输入电阻较小。







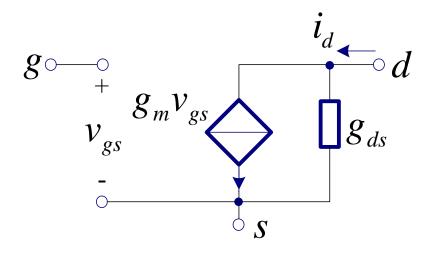
- 1. 最高工作频率: 使场效应管开始失去电流放大能力的信号频率的一半
- 2. 温度特性:场效应管的漏极电流随管子温度升高而下降, 具有负温度特性,与双极型三极管相反。
- 3. 噪声特性: 是场效应管的一项重要技术性能指标, 是指管子正常工作时所形成的噪声电流平均值

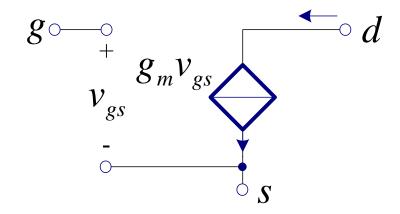


5-4-4 场效应管电路模型



- 1. 认为输入电阻无限大
- 2. 考虑 $g_{ds} < < g_{m}$





(a)考虑输出电阻的等效电路模型

(b)忽略输出电阻的等效电路模型

图5-4-8 MOS管低频小信号模型 (等效电路)

